

金属圆柱工件缺陷的光电检测

张静¹, 叶玉堂¹, 谢煜¹, 刘霖¹, 常永鑫^{1,2}

1. 电子科技大学 光电信息学院, 四川 成都 610054;
2. 中国科学院 光电技术研究所, 四川 成都 610209

Optoelectronic inspection of defects for metal cylindrical workpieces

ZHANG Jing¹, YE Yu-tang¹, XIE Yu¹, LIU Lin¹, CHANG Yong-xin^{1,2}

1. School of Opto-electronic Information, University of Electronic Science and Technology of China, Chengdu 610054, China;
2. Institute of Optics and Electronics, Chinese Academy of Sciences, Chengdu 610209, China

[摘要](#)

[图/表](#)

[参考文献](#)

[相关文章 \(15\)](#)

访问总数: 938699

版权所有 © 2012 《光学精密工程》编辑部

地址: 长春市东南湖大路3888号 邮编: 130033 E-mail: gxjmgc@sina.com

本系统由北京玛格泰克科技发展有限公司设计开发